



(11) **EP 1 864 115 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
G01N 21/64 (2006.01) G02B 21/00 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2006/002711

(48) Corrigendum ausgegeben am:
27.05.2009 Patentblatt 2009/22

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2006/103025 (05.10.2006 Gazette 2006/40)

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
08.10.2008 Patentblatt 2008/41

(21) Anmeldenummer: **06723692.7**

(22) Anmeldetag: **24.03.2006**

(54) **VERFAHREN ZUR MIKROSKOPISCHEN UNTERSUCHUNG EINER RÄUMLICHEN
FEINSTRUKTUR**

METHOD FOR THE MICROSCOPIC ANALYSIS OF A THREE-DIMENSIONAL MICROSTRUCTURE
PROCEDE D'EXAMEN MICROSCOPIQUE D'UNE STRUCTURE FINE SPATIALE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR**

(30) Priorität: **26.03.2005 DE 102005013969**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
12.12.2007 Patentblatt 2007/50

(73) Patentinhaber: **Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung
der Wissenschaften e.V.
80539 München (DE)**

(72) Erfinder:
• **HELL, Stefan**
37085 Göttingen (DE)
• **WESTPHAL, Volker**
30161 Hannover (DE)
• **QUAAS, Norbert**
28209 Bremen (DE)

(74) Vertreter: **Rehberg Hüppe + Partner**
Patentanwälte
Nikolausberger Weg 62
37073 Göttingen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A1- 10 154 699 US-A- 5 254 477
US-B1- 6 259 104

EP 1 864 115 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).